Нелинейно-оптические свойства халькогенидного стекла Ge₇Sb₉₃ как легкоплавкой иммерсионной среды для фемтосекундной лазерной маркировки алмазов в ближнем ИК-диапазоне

П. П. Пахольчук⁺¹⁾, Н. А. Смирнов⁺, Н. И. Буслеев⁺, Д. А. Помазкин⁺, В. Г. Винс⁺, С. И. Кудряшов⁺, В. С. Ширяев^{*}

+Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 199991 Москва, Россия

*Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, 603951 Н. Новгород, Россия

Поступила в редакцию 14 ноября 2024 г. После переработки 14 ноября 2024 г. Принята к публикации 20 ноября 2024 г.

Исследована возможность фемтосекундной лазерной структурной микромодификации (микромаркировки) алмаза через слой твердотельной иммерсионной среды из халькогенидного стекла Ge₇Sb₉₃ на длине волны 1.55 мкм. Измерен коэффициент двухфотонного поглощения Ge₇Sb₉₃, который составил $\beta_2 = 0.09 \pm 0.01$ см/ГВт, допускающий распространение интенсивного фемтосекундного лазерного излучения в этом спектральном диапазоне через реалистично тонкие (< 0.1–1 мм) слои иммерсии. Несмотря на нелинейное поглощение и оптическое повреждение в объеме иммерсионной среды, в тестовых режимах записи в объеме алмаза наблюдались фотолюминесцентные микрометки, более однородные при меньшей экспозиции и энергии импульсов.

DOI: 10.31857/S0370274X25010042, EDN: WTGTZC

1. Природные алмазы обладают многими выдающимися физико-химическими свойствами [1], а также чрезвычайно ценятся в ювелирной промышленности. Важной задачей является выявление внутренней структуры алмаза для обнаружения различных дефектов и включений. Это необходимо для разметки алмаза на будущие бриллианты. Однако неправильная неравномерная форма природных алмазов приводит к трудности ввода ИК [2] или видимого [3] излучения внутрь алмаза и визуализации его объема. Кроме того, существует проблема ввода излучения лазерных импульсов в объем неограненных алмазов и бриллиантов сложной формы, используется для их неинвазивной маркировки [4]. Для решения данных проблем может использоваться иммерсионная среда с показателем преломления практически равным показателю преломления исследуемого образца [5]. В связи с высоким преломлением алмаза (n = 2.386для длины волны 1.5 мкм [1]) сложно найти подходящую иммерсионную жидкость. Поэтому, часто в качестве иммерсионного материала применяются твердые среды с высоким показателем преломления [6].

Ранее был продемонстрирован метод использования в качестве твердотельной иммерсионной среды ZnS и ZnSe путем высокотемпературной пластической деформации [7,8]. Он позволил проводить визуализацию внутренней структуры алмаза в видимой области спектра, а также была показана возможность записи и считывания фотолюминесцентных меток в объеме алмаза. Однако процесс запечатывания алмаза в иммерсионную среду данным способом требует нагрева до высоких температур порядка 700 °C и продувки защитным инертным газом для предотвращения пирогидролиза. Альтернативой является использование в качестве твердотельной иммерсионной среды халькогенидных стекол. За счет относительно низкой (~500 К) температуры размягчения таких материалов упрощается технология запечатывания алмаза внутрь халькогенидной иммерсионной среды. Однако, такие материалы, как правило, непрозрачны в видимой области спектра, хотя являются прозрачными в ближнем и среднем ИК диапазоне. В работах [9, 10] было показано использование иммерсии из халькогенидных стекол для диагностики внутренних дефектов алмазов. Недостатком используемых в данных работах составов стекол является наличие ядовитых As и Br, требующих повышенной осторожности при работе с ними. Твердотельная иммерсия из халькогенидного стекла также использовалась для прецизионных измерений ИК спектров поглощения природных неограненных алмазов [2]. Однако фемтосекундная лазерная струк-

 $^{^{1)}}$ e-mail: p.paholchuk@lebedev.ru



Рис. 1. (Цветной онлайн) (a) – Спектры пропускания в видимой области алмаза и Ge₇Se₉₃. (b) – Спектры поглощения в ИК области алмаза и Ge₇Se₉₃. (c) – Экспериментальная схема записи для микромодификации алмаза через слой иммерсионной среды

турная микромодификация примесных центров, используемая для микромаркировки драгоценных камней, до сих пор не была продемонстрирована для алмаза, помещенного в иммерсионную среду из халькогенидного стекла.

Данная работа направлена на исследование возможности фемтосекундной лазерной структурной микромодификации алмаза через слой иммерсии из халькогенидного стекла. В качестве материала иммерсии мы использовали стекло состава Ge₇Se₉₃. Оно имеет показатель преломления, близкий к алмазу, обладает хорошим пропусканием в ближнем и среднем ИК диапазоне, а также не содержит ядовитого As. Проведена характеризация данного стекла, включая нелинейные свойства. Показана возможность оптической визуализации и ИК-картирования через иммерсию из Ge₇Se₉₃. Была получена матрица люминесцирующих микрометок в объеме алмаза, записанная через слой иммерсии фемтосекундными лазерными импульсами.

2. В данной работе в качестве образца для записи люминесцирующих микрометок использовался красный синтетический алмаз, полученный методом НРНТ (синтез при высоком давлении и высокой температуре) и подвергнутый облучению электронным пучком (3 МэВ, 5×10^{18} см⁻²), а также последующему 30-минутному отжигу при температуре 1200 градусов. Алмаз представляет из себя пластину $(3.5 \times 2.2 \times 0.9 \,\mathrm{Mm^3})$. Согласно ИК фурье спектроскопии в алмазе примесь азота преимущественно находится в виде С центров (одиночный замещающий атом азота), поэтому алмаз был отнесен к типу Ib.

В качестве иммерсионной среды использовалось халькогенидное стекло с составом Ge₇Se₉₃. Для получения особо чистого стекла Ge₇Se₉₃ использовали германий марки 6N и селен 6N, дополнительно очищенный двукратной дистилляцией в вакууме. Гранулы германия предварительно прокаливали в вакууме при 700°C для удаления поверхностной пленки оксида германия(II). Синтез стекла Ge₇Se₉₃ проводили в вакуумированных кварцевых ампулах с использованием химико-дистилляционного метода очистки [11, 12]. В качестве химических геттеров (поглотителей) примесей кислорода и водорода в исходную шихту добавляли 500 ppmw Al и 1000 ppmw AlCl₃. После плавления шихты с геттерами в вакуумированной кварцевой ампуле в качающейся муфельной печи при 900 °C в течение 7 ч проводили двукратную вакуумную перегонку стеклообразующего расплава с последующим гомогенизирующим плавлением, закалкой и отжигом стекла. Температура стеклования стекла Ge₇Se₉₃, по данным исследования методом дифференциально-сканирующей калориметрии на микрокалориметре STA 409 PC Luxx (Netzsch, Германия) при скорости нагревания образца 10 град/мин, составила 70 °С. Благодаря низкой



Рис. 2. (Цветной онлайн) (a) – Ячейка для запечатывания алмаза в иммерсионную среду. (b) – Алмаз, помещаемый в иммерсионную среду. (c) – Запечатанный в иммерсию алмаз. (d) – визуализация алмаза в иммерсионной среде

температуре стеклования, стекло Ge_7Se_{93} уже при температуре 160 °C размягчается достаточно для того, чтобы поместить алмаз внутрь иммерсии.

Спектры пропускания образцов в видимом диапазоне были получены на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ Спектр, Россия) (рис. 1а). Измерение пропускания образцов в ИК области производилось на измерительном комплексе, включающем ИК фурье спектрометр ФТ-801 (СИМЕКС, Россия) и ИК микроскоп МИКРАН-3 (СИМЕКС, Россия) (рис. 1b).

Микромолификация алмаза и измерения нелинейного пропускания по методике I-scan [13] проводились на длине волны 1.55 мкм. Для получения ультракоротких импульсов с данной длиной волны иттербиевый фемтосекундный усилитель ТЕТА-20 (Авеста-Проект, Россия) использовался для накачки оптического параметрического генератора PARUS (Авеста-Проект, Россия). Длительность импульса, измеренная на автокорреляторе ASF-30 (Авеста-Проект, Россия), составляла $\tau = 130 \, \phi c$, частота следования импульсов $\nu = 10 \, \mathrm{k}\Gamma$ ц. Для измерения нелинейного пропускания иммерсионной среды излучение фокусировалось объективом с числовой апертурой NA = 0.03. При записи люминесцирующих микрометок излучение с варьируемой энергией (170, 220, 270, 350, 440, 520 нДж) и временем экспозиции (1, 3, 5, 10, 20, 40, 60 с) фокусировалось через слой иммерсии 400 мкм внутрь образца на глубину 300 мкм (с учетом показателя преломления) с помощью объектива с числовой апертурой NA = 0.55 (оцениваемый диапазон интенсивности излучения без учета нелинейно-оптических потерь -30–100 TBт/см²). Визуализация образца через слой иммерсии производилась с помощью камеры MER-132-30UM (DAHENG IMAGING, China). Схема записи приведена на рис. 1с. После записи алмаз был извлечен из иммерсии и было выполнено считывание фотолюминесцентных меток на 3D сканирующем конфокальном микроскопе CONFOTEC MR520 (SOL Instruments, Беларусь).



Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость коэффициента нелинейного пропускания от интенсивности для Ge₇Se₉₃. Точками представлены экспериментальные данные, сплошной линией – данные теоретического расчета по формуле (1) с коэффициентом двухфотонного поглощения $\beta_2 = 0.09$

Для экспериментальных измерений коэффициента нелинейного пропускания стекла Ge₇Se₉₃ была сформирована пластина толщиной 1.2 мм. Для визуализации, ИК картирования и записи люминесцирующих микрометок алмаз был помещен внутрь куба из Ge₇Se₉₃ со стороной 5 мм. Запечатывание алмаза в куб проводилось с помощью специальной формы (рис. 2a). Форма изготовлена из алюминия, а ее внутренние стенки облицованы пластинками из сапфира, для получения меньшей шероховатости поверхности. Алмаз (рис. 2b) и внутренняя поверхность формы очищались с помощью изопропилового спирта. Затем форма наполнялась микропорошком халь-



Рис. 4. (Цветной онлайн) Спектры пропускания в области с алмазом и без него (a), карты поглощения запечатанного алмаза в области отсутствия поглощения на 4004 см⁻¹ (b), двухфононного решеточного поглощения алмаза на 2160 см⁻¹ (c), поглощения С-центров алмаза на 1130 см⁻¹ (d). Положение алмаза показано пунктирной линией

когенидного стекла и нагревалась на индукционной плите до температуры 170°С в атмосферном воздухе. При данной температуре стекло размягчается, но она недостаточна для его закипания, приводящему к образованию нежелательных пузырьков воздуха в объеме стекла. После этого в мягкое стекло погружался алмаз таким образом, чтобы его стороны были параллельны граням куба. После остывания формы до комнатной температуры она разбиралась на составные части для извлечения куба из халькогенидного стекла с запечатанным внутри алмазом (рис. 2с). В процессе нагрева и охлаждения в иммерсионной среде появились включения, которые могут быть вызваны сильным нагревом или недостаточной очисткой исходных материалов, однако в оптический микроскоп, оснащенный камерой, можно наблюдать запечатанный алмаз (рис. 2d).

3. Иммерсионная среда Ge₇Se₉₃ непрозрачна в видимой области спектра, поэтому для записи люминесцирующих микрометок была выбрана длина волны 1.55 мкм. Данная длина волны является стандартной для многих – в частности телекоммуникационных – применений, алмаз не имеет на ней значительного поглощения, а также она находится достаточно далеко от края поглощения используемого халькогенидного стекла.

Для анализа и контроля эффектов, возникающих при фемтосекундном лазерном облучении этой иммерсионной среды, необходимо знать ее нелинейные оптические свойства. В частности, для интенсивностей лазерных фемтосекундных импульсов от $\Gamma B T/c M^2$ до десятков $T B T/c M^2$ многофотонное поглощение является одним из основных механизмов ослабления излучения. Для структурной микромодификации алмаза может требоваться достаточно высокая интенсивность лазерного излучения в области фокусировки лазерного пучка, что приводит к увеличению вклада нелинейного ослабления, вызванного многофотонным поглощением. В нашей работе при измерении нелинейного пропускания длина Рэлея сфокусированного пучка составила ~7 мм в воздухе и ~17 мм в материале, что превышает толщину исследуемой пластины стекла, поэтому коэффициент нелинейного пропускания образца T, обусловленный многофотонным поглощением, зависит от интенсивности I как [14]

$$T(I) = \frac{T_0}{(1 + (n-1)\beta_n H(1-R)^{n-1} I^{n-1})^{\frac{1}{n-1}}},$$
 (1)

где T_0 – линейный коэффициент пропускания образца, учитывающий потери на отражение на двух гранях и линейное поглощение, β_n – коэффици-



Рис. 5. (Цветной онлайн) (a) – Визуализация объема иммерсии над модифицируемой областью после облучения. (b) – 3D-карта люминесценции микрометок на длине волны 680 нм при накачке 532 нм. Спектры люминесценции микрометок при накачке 532 нм (c) и 405 нм (d) при максимальной интенсивности и времени экспозиции

ент n-фотонного поглощения среды, H – толщина образца, R – коэффициент отражения на границе раздела воздух-среда. В результате аппроксимации экспериментальных данных наименьшая разностная относительная ошибка была получена при n = 2, соответствующему двухфотонному поглощению. Для Ge₇Se₉₃ коэффициент двухфотонного поглощения составил $\beta_2 = 0.09 \pm 0.01 \, \text{см}/\Gamma\text{Bt}$ (рис. 3). Это допускает распространение довольно интенсивного фемтосекундного лазерного излучения в этом спектральном диапазоне через слои иммерсии с толщиной Н меньшей, чем характерная длина двухфотонного поглощения $1/(\beta_2 I)$, т.е. при условии H < $< 1/\beta_2 I$). Для минимальных реалистичных значений Н < 0.1-1 мм, позволяющих сгладить иммерсионным слоем шероховатость неполированного алмаза, величина интенсивности при этом не должна превышать 0.1-1 TBт/см², что возможно при положении фокуса на существенной глубине внутри алмаза.

Было проведено картирование куба с запечатанным алмазом на ИК фурье-спектрометре (рис. 4), размер области картирования составил $3300 \times 4500 \,\mathrm{мкm^2}$, шаг – 150 мкм. На полученных картах в сечении куба можно наблюдать область с алмазом и область без алмаза, состоящей только из иммерсионной среды. В ИК-спектрах пропускания в области без алмаза наблюдается полоса поглощения в области 2030–2280 см⁻¹, соответствующая иммерсионной среде. В области с алмазом можно наблюдать пики поглощения С-центров и пики собственного поглощения алмаза (рис. 4а). Были построены карты по трем выбранным спектральным областям: 4004 см⁻¹, 2160 см⁻¹, 1130 см⁻¹. В спектральной области 4004 см⁻¹, где ни алмаз, ни Ge₇Se₉₃ не имеют характерных пиков поглощения [1], зона с алмазом и без него отличается незначительно (рис. 4b). В спектральных областях $2160 \,\mathrm{cm}^{-1}$ (рис. 4c) и $1130 \, \text{см}^{-1}$ (рис. 4d), соответствующих

заявляют, что у них нет конфликта интересов.

при меньшей экспозиции и энергии импульсов. Финансирование работы. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект #21-79-30063). Конфликт интересов. Авторы данной работы

 $= 0.09 \pm 0.01 \, \mathrm{cm}/\Gamma\mathrm{Bt},$ допускающий распространение интенсивного фемтосекундного лазерного излучения в этом спектральном диапазоне через реалистично тонкие (<0.1-1 мм) слои иммерсии. Поэтому, несмотря на возникающие при лазерной записи нелинейное поглощение и оптическое повреждение в объеме иммерсионной среды, в тестовых режимах записи возможно наблюдение в объеме алмаза записанных фотолюминесцентных микрометок, более однородных

кающий из-за искажения пучка на повреждениях в иммерсионной среде. В спектрах люминесции наблюдается снижение концентрации NV⁰ и NV⁻ центров (рис. 5с) с одновременным ростом концентрации центров НЗ, Н4 в области лазерного облучения (рис. 5d). Такие трансформации центров соответствуют результатам, полученных в работах по структурной микромодификации алмаза при низких интенсивностях фемтосекундных лазерных импуль-

4. В заключение, в данной работе была пока-

зана возможность фемтосекундной лазерной струк-

турной микромодификации (микромаркировки) ал-

маза через слой твердотельной иммерсионной сре-

ды из халькогенидного стекла Ge₇Sb₉₃ на длине

волны 1.55 мкм. Измерен коэффициент двухфотон-

ного поглощения Ge_7Sb_{93} , который составил $\beta_2 =$

фемтосекундных лазерных импульсов [16].

пикам собственного двухфононного решеточного поглощения алмаза и поглощения С-центров, можно явно наблюдать область расположения алмаза. После записи фотолюминесцентных меток был

визуализирован объем иммерсии над областью записи (рис. 5а). В нем были найдены повреждения, образовавшиеся из-за низкой лучевой и термической стойкости используемого халькогенидного стекла, которые сильнее проявляются при увеличении энергии лазерных импульсов и времени экспозиции. После извлечения алмаза из иммерсии были измерены спектры люминесценции полученных микрометок. Из 3D карты люминесценции видно, что при увеличении интенсивности модифицирующего излучения и времени экспозиции происходит искажение фотолюминесцентной микрометки (рис. 5b), вознисов [15] или в данном цветном алмазе из-за высокого нелинейного поглощения для высокоинтенсивных

- 2. R.A. Khmelnitsky, O.E. Kovalchuk, Y.S. Gulina, A.A. Nastulyavichus, G.Y. Kriulina, N.Y. Boldvrev, S.I. Kudryashov, A.O. Levchenco, and V.S. Shiryaev, Diam. Relat. Mater. 128, 109278 (2022).
- 3. X. Cheng, N.K. Wessling, S. Ghosh, A.R. Kirkpatrick, M.J. Kappers, Y.N.D. Lekhai, G.W. Morley, R.A. Oliver, J.M. Smith, M.D. Dawson, P.S. Salter, and M. J. Strain, ACS Photonics 10, 3374 (2023).
- 4. АЛРОСА. Идентификация алмазов \mathbf{c} использованием лазерных нанометок. https://www.youtube.com/watch?v=X3Z jcWowks.
- 5. E.D. Palik, Handbook of optical constants of solids, Academic press, N.Y. (1998).
- 6. https://www.lexusindia.in/ap-igm2.0.html.
- 7. Н.А. Смирнов, А.О. Левченко, С.В. Кузнецов, А.Б. Егоров, В.В. Шутов, П.А. Данилов, А.А. Настулявичус, С.И. Кудряшов, А.А. Ионин, Оптика и спектроскопия 131, 241 (2023).
- 8. E. V. Kuzmin, G. K. Krasin, Y. S. Gulina, P. A. Danilov, D.A. Pomazkin, A.V. Gorevoy, S.V. Kuznetsov, V.V. Voronov, V.U. Kovalev, S.I. Kudryashov, A.O. Levchenko, E.V. Karaksina, and V.S. Shiryaev, JETP Lett. 119, 280 (2024).
- 9. A. Semencha, M. Dronova, V. Klinkov, A. Osipov, and J. Mistry, Key Engineering Materials 822, 848 (2019).
- 10. Л. Н. Брызгалова, Инженерный вестник Дона 46, 14 (2017).
- 11. C. Conseil, V.S. Shiryaev, S. Cui, C. Boussard-Pledel, J. Troles, A.P. Velmuzhov, A.M. Potapov, A.I. Suchkov, M.F. Churbanov, and B. Bureau, J. Light. Technol. **31**, 1703 (2013).
- 12. V.S. Shiryaev, M.F. Churbanov, G.E. Snopatin, and F. Chenard, OptiOpt. Mater. 48, 222 (2015).
- 13. N.A. Smirnov, Y.S. Gulina, N. I. Busleev, P.P. Pakholchuk, A.V. Gorevoi, V.G. Vins, and S.I. Kudryashov, JETP Lett. 119, 421 (2024).
- 14. Ю.С. Гулина, Оптика и спектроскопия 130, 540 (2022).
- 15. S. Kudryashov, G. Kriulina, P. Danilov, E. Kuzmin, A. Kirichenko, N. Rodionov, R. Khmelnitskii, J. Chen, E. Rimskaya, and V. Shur, Nanomaterials 13, 258 (2023).
- 16. S.I. V.G. Vins, Kudryashov, P. A. Danilov, E.V. Kuzmin, A.V. Muratov, G.Y. Kriulina, J. Chen, A.N. Kirichenko, Yu.S. Gulina, S.A. Ostrikov, P.P. Paholchuk, M.S. Kovalev, N.B. Rodionov, and A.O. Levchenko, Carbon 201, 399 (2023).